PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-189721

(43)Date of publication of application: 27.09.1985

(51)IntCI.

GO2B 7/11 GO1J 1/42

G03B 3/00

(21)Application number: 59-045157

(71)Applicant :

NIPPON KOGAKU KK <NIKON>

(22)Date of filing:

09.03.1984

(72)Inventor:

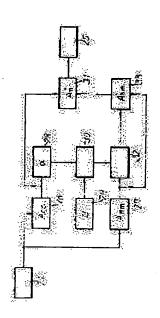
KUSAKA YOSUKE

(54) PHOTOELECTRIC DETECTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To remove the influence of an eclipse and detect an accurate focus by filtering a signal through a division type filter.

CONSTITUTION: When the output of a photoelectric conversion part 21 is supplied to a numerator computing element 26 and a denominator computing element 27, the output of the numerator computing element 26 is sent out to a divider 31 and a multiplier 28. An adder 30 adds the output of the multiplier 28 to the output of a constant generator 29 and output the arithmetic result of a divider 32. The output of the denominator computing element 27, on the other hand, is outputted to the divider 32 and an adder 33. The divider 32 receives the outputs of the adder 30 and denominator computing element 27 and sends its output to the adder 33. The adder 33 receives the outputs of the divider 32 and denominator computing element 27 and outputs the result to a divider 31. The division type filter 31 receives the output of the numerator computing element 26 and the output of the adder 33 and sends its output corresponding to a specific equation to a signal detector 25. Consequently, the influence of an eclipse is eliminated.



EGAL STATUS

Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

Date of final disposal for application]

Patent number]

Date of registration]

Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection.

Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 189721

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

磁公開 昭和60年(1985)9月27日

G 02 B 7/11 G 01 J 1/42 G 03 B 3/00 C-7448-2H 7145-2G 7448-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全12頁)

②発明の名称 光電検出装置

②特 願 昭59-45157

愛出 願 昭59(1984)3月9日

砂発 明 者

日 下

洋 介

横浜市港北区下田町624-1 日吉団地59-104

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

切出 願 人 日本光学工業株式会社

0代 理 人 弁理士 渡辺 隆男

明 細 自

1. 発明の名称 光電検出装置

2. 特許請求の範囲

- 1) 一対の被写体像を形成する焦点検出光学系と:、該一対の被写体像を光電変換する一対のイメージセンサと:該一対のイメージセンサの出力 { &n } をフィルタリングするフィルタリング手段と:該ではかいて、からでは、前記フィルタリング手段とは、前記フィルタリング手段は前記では、前記フィルタリング手段は前記では、前記フィルタリング手段は前記では、前記フィルタリング手段は前記では、前記フィルタリング手段は前記でありまた。
- 3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明はTTLカメラの焦点検出装置等の光電 検出装置に関する。

(発明の背景)

TTLカメラの無出検出装置として、撮影光学系の瞳の異なる領域から到来する光東が生する複数の被写体像の相対的偏位量から前記撮影光学系の焦点調節状態を検出するいわゆる瞳分割方式の自動焦点検出装置が知られている。

例えば、特公昭 5 7 - 4 9 8 4 1 号公報には、 一次像面近傍に配置されたレンズアレイとその直 後に配置された受光薬子アレイのペアアレイとで 構成されたこの種の自動焦点検出装置が開示され ている。

また、特開昭 5 4 - 1 0 4 8 5 9 号公報には、 一次像面に配置されたフィールドレンズと一次像面にできる像を二次像面に再結像する二つの再結像レンズと二次像面上に配置された二つのイメージセンサアレイで構成されたこの額の自動焦点検出装置が開示されている。

しかしながら、このような従来の 6分割方式の 自動焦点検出装置にあっては、次に述べるような 欠点を有していた。

すなわち、この種の自動魚点検出装置において

は、焦点検出側の光学系によって光軸上の所定の位置に直交する平面上に所定のドナンバーの瞳を特定しているため、撮影光学系の射出瞳のドナン がったの無点検出光学系の所定のドナン がいかい かっぱい かっぱい かった。 無点検出を行なうことができなかった。

この欠点を特公昭 5 7 - 4 9 8 4 1 号公報に開示された従来例をあげて第1 図により詳しく説明する。

第1図(A)は装置の模式的側面図であり、(B)は光 能変換素子の正面配筒図である。

撮影レンズ11の後方にフィールドレンズ12 が配置され、フィールドレンズ12の後の焦点面 近傍に複数の微小レンズ13,14,15…が配され、微小レンズ13,14,15…に対応してそれらの後方に対をなした光電変換案子である受光部(13a,13b),(14a,14b),(15a,15b)…が配設されている。

受光部13a,13b,14a,14b…の添字a,bはa列あるいはb列に属することを意味し、そのa列とb列とが夫々イメージセンサイの光でない。各級小レンズの後方の一対の光電変換素子である受光部の位置と撮影レンス11の財ഥにくるように各級小レンズ12は、労力にの位置にくるように各級小レンズ12はど光をの位置にくるように各級小レンズ12はど光を動け、よりあった。サイールドレンズ12はど光を強く曲げる必要があり、撮影レンズ11の射圧を強素子の受光面の像が射出瞳上で相互に完全に重なりあって存在するように、すなわち、受光部13a,14a,15a…の像が撮影レンズ11の位置11aに光電変換素子13b,14b,15

b…の像が位置11bにそれぞれ重なり合って存在するように微小レンズの曲率が定められている (以後、各光電変換素子の受光部のフィールドレンズ12、微小レンズ13等焦点検出光学系による像が互いに重なり合う位置を設定瞳位置と呼ぶ)。

この自動焦点検出装置では、焦点検出に用いられる光束が掃影レンズの射出瞳によってほとんどケラれることのない場合のみしか、すなわち、ドナンバーの小さい明るい撮影レンズあるいは、ドナンバーが大きくても射出瞳位置が前記数定位置に等しいためにケラレの影響が検出素子上に一様に生ずるようなレンズに対してしか有効に焦点検出を行なうことができない。

例えば、35mmー眼レフカメラの場合について考えてみると、撮影レンズたる交換レンズの射出 臓位置は焦点面から50mm程度のものから400 mpを越えるものまで千差万別であり、そのFナン パーもF1.2程度からF11を越す暗いものま で存在している。

もし、第1図に相当する自動焦点検出装置にお

いて、前配設定随位置16を焦点面から100mm (以後、設定随位置と焦点面との間隔をPOであらわす。したがってこの場合PO=100mm)の所に設計し、検出に使用する光束の広がり、すなわち、受光部(13a,13b),(14a,14b),(15a,15b)…の受光部の形状により限定される検出光束の広がりをF4に設計するとするならば、F4より暗くかつ射出瞼位置と焦点面との間隔(以後、これをPO′とあらわす。)が100mmでない交換レンズに関しては自動焦点検出装置の検出精度は著しく低下することになる。

このことを第2図により説明しよう、第2図は 各種撮影レンズによるケラレの様子と程度とを対 脱して示した説明図であり、上記設計値について 検出光束をF4、設定職位骸をPO=100mと したときに、撮影レンズの明るさがF6でPO'=100m, 50m, ∞ のものについて示してある。

第2図(A)はPO'=100mの場合であり、それ ぞれF4の広がりの光東を受ける名光電変換案子 の受光部(15a,15b), (14a,14b) …には撮影レンズのF6の瞳を通過してきた光束がそれぞれ受光部(15a,15b),(14a,14b)…の対に対して偏ることなく等しく割り当てられる。従って被写体が一様御度の場合には、第2図のに示すように、各受光部15a…の出力15a1,15b1,14a1…は一様となる。つまり、この場合にはケラレが存在しているにもかかわらず検出精度の低下は生じない。すなわち、光電変換素子対の列により2像のズレを検出することが可能である。

第2図的はPO'=50mの場合で、前記のように撮影レンズのF6の瞳を通過してきた光束が各受光部15a…の場所ごとに異なった比率で分配されている。よって、このときの各受光部15a…の出力は第2図的に示すように、出力15a1…の如くに本来均一であるべき出力が著しく異なったものになっている。

ここで、両端の酸小レンズ13および微小レンズ15の位置が中心の微小レンズ14からそれぞれ+2.5mm,-2.5mmの位置にある場合につ

いて第2図四のケラレの程度 & を求めてみると、 平均を1としておよそ & = 0 . 3 と非常に大きい 値になる。すなわち、対をなす光電変換案子の光 電出力が、一様脚度の被写体にもかかわらずケラ レによって大きく異なった出力となってしまい、 このような状況の下においては光電変換案子の対 により2像のズレを検出することは非常に困難と なる。

第2図(C)はPO'=∞の場合であり、この場合のケラレは第2図(B)、例の場合とは全く逆になる。すなわち、一様の輝度の被写体に対する光電出力は第2図(E)のようになり、ケラレの程度 & は土 2.5 mmの位置で & ≅ 0.3 程度になる。すなわち、第2図(B)の場合と同様に光電変換素子の対の列の光電出力が一様輝度の被写体にもかかわらずケラレによって大きく異なった出力となり、2像のズレを検出することは非常に困難となる。

次に撮影光学系が合無状態にあり、第2図四, (F)にて説明したようなケラレが生じている場合に、 光電変換案子の出力がどのようになるかをもう少

し詳しく説明する。

いま、一対のイメージセンサーが撮影光学系の 射出瞳の中心線に対して線対称な領域から来る光 東を各々受けているとすれば、この光束がケラレ た場合一様照明状態でa別、b列の各イメージセ ンサー上には第3図(a)に示すような輝度分布va(x), ♥も伝がそれぞれ投影される。ここで ♥a伝はイ メージセンサー対の片方のイメージセンサー4列上 上の輝度分布、V&田はイメージセンサー対の他 方のイメージセンサーも列上の輝度分布を示し、 xはイメージセンサーのアレイ並び方向の長さで ある。また本図ではx=0における値を1に規格 化して示してある。以後、一様照明下でのイメー ジセンサー上の輝度分布 va(x), v&(x)をケラレ 関数と呼ぶ。第3図(め)はケラレがない状態のイメー ジャンサー対上の被写体像の輝度分布を示す一例 であって、前述の如く撮影レンズは合焦状態にあ るものとする。この時のa,b各イメージセンサー アレイ上における被写体像の輝度分布を配っとする と、ケラレが生じた場合の同一の被写体に対する

イメージセンサー対 a , 4 列上の各輝度分布 f a (x), f & (x) は次式のようになる。

$$f \quad a(x) = f(x) \times v \quad a(x)$$

$$f \quad b(x) = f(x) \times v \quad b(x)$$

第3図(c)はa列,b列の各イメージセンサーアレイ上のケラレを生じた被写体像 fa(x),fb(x)を示すもので、これらの卸度分布を各イメージセンサアレイを構成する複数の光電変換素子(第1図にて説明した13a,13b,14a,14b…等の光電変換素子)で空間的にサンブリングしたものがイメージセンサー対a,bに影響を与え、焦点検出に大きな誤差を与えることになる。

これまで合無状態にある場合について説明してきたが、もちろん撮影光学系が合無状態にない場合であってもケラレた被写体像 f a (x), f & (x)に関するイメージセンサー対 a , & の生の出力 { a n } { b n } は上述と同様の理由により無点検出に誤差を与えることは買うまでもない。

以上のようにしてケラレはイメージセンサーア レイの光電変換出力に影響を与え、検出誤差を招 いていた。

(発明の目的)

本発明は上述の欠点を解決し、ケラレの影響を 除去できる焦点検出装置を提供することを目的と する。

(発明の概要)

本発明は、焦点検出用イメージセンサー出力を 割算型フィルターでフィルタリングすることによ り、ケラレの影響を除去することを技術的要点と している。

(実施例)

まず第1 実施例の原理を以下に説明する。

例えば(2)式で表わされる加算型のデジタルフィルタがあったとする。

$$E_n = (-1) \cdot e_n - 4 + (+2) \cdot e_n + (-1) \cdot e_n + 4$$

.....(2)

すると、割算型フィルターは前記加算型フィルターの加算記号「+」を乗簿記号「×)に、各係

数 c 4 (ここでは(2)式の各項に示した係数 (-1)、(+2)、(-1))をべき乗の係数に変換したものに等しい。従って所定の空間周波数帯を抽出すべく設計された加算型フィルターの係数をそのまま適用すれば良い。よって(2)式のような低角波カット加算型フィルターは(3)式のような割算型フィルターと対応する。

$$E_{n} = e_{n-4} \times e_{n} \times e_{n+4} = \frac{e_{n^{2}}}{e_{n-4} \cdot e_{n+4}} \cdots (3)$$

(3)式で表わされるような钢算型フィルターの特性を考えてみるためにケラレた被写体像がイメージセンサアレイにより空間的にサンプリングされる前の輝度分布 f a (x), f b (x)で各々(3)式を告き直すと(4)式のようになる。

$$f_{A}(x) = \begin{cases} & \{ f_{a}(x) \}^{2} \\ & f_{a}(x-d) \cdot f_{a}(x+d) \end{cases}$$

$$f_{B}(x) = \begin{cases} & \{ f_{b}(x) \}^{2} \\ & f_{b}(x-d) \cdot f_{b}(x+d) \end{cases}$$

(4)式において d はイメージセンサのサンプリン グピッチである。(4)式に(1)式を代入すると(5)式を

得る。

多くの場合ケラレ関数は長さxの一次関数に近似することが可能でこの場合 $v_a(x)$, $v_b(x)$ がx=0 (光軸上の点)の軸に対して線対称であることを考慮すると(6)式のように表わすことができる。

$$\begin{array}{c} v_{a}(x) = 1 + h \cdot x \\ v_{b}(x) = 1 + h \cdot x \end{array}$$
 \tag{\cdots(6)}

(6)式において、 h はケラレの程度を表わす係数 である。(6)式を(5)式に代入すると(7)式となる。

$$f_{A}(x) = \frac{\{ f(x) \}^{2}}{f(x-d) \cdot f(x+d)} \cdot \frac{(1+hx)^{2}}{(1+hx-hd) \cdot (1+hx+hd)}$$

$$f_{B}(x) = \frac{\{ f(x) \}^{2}}{(x-d) \cdot f(x+d)} \cdot \frac{(1-hx)^{2}}{(1-hx+hd) \cdot (1-hx-hd)}$$

(7)式より、 f A ka)と f B ka)の差 D ka)を求めると(8) 式となる。

$$D(x) = f_A(x) - f_B(x)$$

$$\begin{split} &= \frac{\left\{ f(x) \right\}^2}{f(x-d) \cdot f(x+d)} \cdot \left[\frac{h^2 d^2 \left\{ (1-h_x)^2 - (1+h_x)^2 \right\}}{\left\{ (1+h_x)^2 - h^2 d^2 \right\} \cdot \left\{ (1+h_x)^2 - h^2 d^2 \right\}} \right] \\ &= \frac{\left\{ f(x) \right\}^2}{f(x-d) f(x+d)} \cdot \left[\frac{-4 h^3 d^2 x}{h^4 d^4 2 h^2 d^2 (1+h^2 x^2) + (1+h^2 x^2)^2} \right] \end{split}$$

.... (8)

そしてこの D (x)がせ口となる時、撮影光学系が〔 合無状態となる。

例えばイメージセンサの長さを6 mm としてイメージセンサの端 $x=\pm 3$ mmでケラレがケラレ関数 $v_a(x)=1+h$ x=1.3, $v_b(x)=1-h$ x=0.7 程度発生した場合、d=0.6 mm にとると h x=0.3, h d=0.0 6 になるから、これらを(8) 式に代入すると(9) 式を得る。

$$D(x) = \frac{\{f(x)\}^{2}}{f(x-d) \cdot f(x+d)} \times 5 \times 10^{-3} \cdots (9)$$

(9)式より $f_A(x)$ と $f_B(x)$ の差はケラレが生じていない時の出力 $\{f(x)\}^2/f$ (4-4)・(4-4) の 0.5% しかないことになる。一方x=3 転におけるケラレ E 被写体像の輝度 $f_A(x)$ と $f_A(x)$ の差は f(x)・(0.3+

0.3)となりケラレのない被写体像(G)の60%もあるわけであるから、割算型フィルターの出力を 焦点検出に用いることにより正確な焦点検出が可 能となることが理解される。

ところで(3)式のような割算型フィルターは (10) 式のように一般化できる。

$$\mathbf{E}_{\mathbf{n}} = \frac{\frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{2}}{\|\mathbf{I}\|}}{\mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{1}} \quad \mathbf{e}_{\mathbf{n}} + \mathbf{A} \quad \cdots \quad (10)$$

10式においてEnはデジタル式割算型フィルターの出力、en+Aはサンプリング出力、gAはフィルターの特性を決めるべき乗の係数であって、41, A2は各々係数gAがゼロとならない Aの最小値及び最大値である。そしてべき乗の係数gAの値を適当に選ぶことにより所望の特性を持つ割算型フィルターを得ることができる。

一般に被写体像 f (x)にケラレのような一次関数の歪 v a(x), v b(x)が乗じられ被写体輝度 f a(x), f b(x) が得られている場合、低周波成分 v a(x), v t(x)の影響を除去する朝算型フィルダーとしては、べき乗の係数 g ** が (11) 式の条件を満たすも

光部出力を出力する。本実施例ではこのような時 系列出力を イ ゴエトと称している。そして、これ が終ると、光電変換部21は 4 列に関する各受光 部の出力を上述と同様に時系列的に出力する。す なわち受光部138の出力 41、その隣りある 8 列の受光部出力 42, ···, 出力 4n ··· そして 最後に 蟾部にある受光部15 &の出力 ♦ max というよ うに順次↓列の受光部出力を出力する。本実施例 ではこの時系列出力をしまれたと称している。こ うして各受光部にて光電変換された被写体像信号 即ち { an } { an } が (42-41+1) 個のシフト レジスタ22-1~22- (Az-A1+1) から成 るスタッグ22に順次出力されその出力がシフト レジスタで順次シフトされていく。今、シフトレ ジスタ22-1~22- (42-41+1) に受光部 出力 4 11 + 42 ~ 4 11 + 41 が格納されているとする。 (43-41+1) 個のべき乗器23-1~23-(42 - 4 1 + 1) から成るべき乗器アレイ23は各 **ペシフトレジスタ22-1~22-41** +1) に対応しており各シフトレジスタに格納さ

のが望ましい。

$$A_2$$
 $g = gA \Rightarrow 0$, $gA = g - A$... (11)
 $A = A_1$

第4図に以上述べた割算型フィルターを備えた 本発明による焦点検出装置の第1実施例をプロッ ク図で示す。第4図において21はイメージセン サ対 a, 4を含む光電変換部であり、第1図に示 したようなイメージセンサ対々。も上に、ケラレ を有する被写体像(fa(x), f&(x)に相当)が形成 されると、各受光部134,134,144,144 …はその受光面に入射する光をサンプリングして これを電気信号に変換し出力する。そして光電変 換部21は 4 列に属する各受光部の出力を、その. 受光部の並び方向に沿って順次、時系列的に出力 する。すなわち受光部134の出力41を出力す ると、次にその隣りにある4列の受光部の出力4ま を出力し、次にその隣りにある。列の受光部の出 力 43 …, 出力 41 … そして最後に端部にある受光 部15 aの出力 ama zというように順次 a 列の受

れている受光部出力のカナル2~のカナルに対して各 々べき乗係数 g42~g41 でべき乗演算を行ない、 その出力 an + A 2 8 A 2 ~ an + A 8 A 1 を 乗算器 2 4に 送出する。乗算器24はべき乗器23からの出力 an+l2 ~an+li を受け(10) 式に従い Anとして焦点検出演算手段25に送る。割算型 フィルターは22、23、24により構成されて いる。次にレジスタ22-1に新たな受光部出力 4 n + 4 2 + 4 が送られてくるとこの信号がレジスタ 22-1に格納され、他の信号はan+42が次の レジスタ22-2に、an+A2-1が次のレジスタ に、 an+A1+2 がレジスタ22- (A2-A1) に、 an+A1+1 がレジスタ22- (A2-A1+1) にと いうように1段ずつシフトされる。そしてべき乗 器23は各レジスタに格納されている受光部出力 an+42+1~an+41+1に対して上述と同様に、 各々の固定されたべき乗係数 タイ2~タイ1 でべき乗 g 4 2 g 4 1 演算を行ない、 a n + 4 2 + 1 ~ a n + 4 1 + 1 を出力す る。そして乗算器24は上述と同様(10) 式に

従い各出力を乗算し、An+1の出力を得る。この 出力は割算型フィルタの出力として焦点検出演算 手段25に送られる。以上のように受光部出力が スォック22にて1段シフトされるたびに乗算器 2 4 から An, An-1, Ån-2 … というように出力 が発せられる。ここで乗算器24から順次出力さ れる信号An, An-1, An-2…を { An } と表わ す。(an)に関する演算が終了すると、次に 4 dn 1 の各受光部出力がスタック22に順次送 られ、 { a n } の場合と全く同じ演算方法で乗算 器 2 4 の出力 Bn, Bn-1, Bn-2 … が得られる。 ここで乗算器24から類次出力される信号 Bn, Bn+1, Bn+2…を{Bn}と表わす。このよ うにしてスタック22を受光部出力 {an}{&n} が1段ずつシフトされながら通っていくと、乗算 器24からは割算型フィルターの出力列【An】 【 B n 】が順次焦点検出函算手段25に向け送出 されることになる。焦点検出演算手段25は割算 型フィルターの出力(Anl Bnlを用いて焦 点検出演算(例えば(8)式のD(x)を求めるような演算)

符号 – は分母にして整理すると)(12)式を得

$$E_{n} = \frac{E_{n} c}{E_{n} m} = \frac{p \cdot \frac{2}{\prod_{p=1}^{p} 1} \cdot e_{n} + p}{\frac{g \cdot 2}{\prod_{p=2}^{p} 1} \cdot e_{n} + p} \cdots (12)$$

(12) 式においてべき乗の係数 8 1 p 及び 8 2 p は正、 p 1 , p 2 および g 1 , g 2 は各々べき乗の係数 8 1 p 及び 8 2 p が 0 とならない p 及び g の 最小値及び 最大値である。(12) 式に示すように割算型フィルターの出力 E n は分子 E n c と分母 E n m に分割して考えることができる。(12) 式において分子 E n c , 分母 E n m は第 1 実施例のように各々 1 組のべき乗係数 { g 4 } (12) 式でいえば g 1 p , g 2 g のこと)を有する 1 つの割算型フィルターから得ることもできるが、異なる複数 組のべき乗係数 (後述する g 1 p (r), g 2 g (r))をもつ複数 の割算型フィルターから得られる分子(後述する E n c r) 同士を重みづけして加算し新しい分子(E n c) とし、同様に分母(後述する

を行ない、被写体までの距離あるいは撮影光学系 のピントずれ量を検出し、図示しない表示手段又 はレンズ配動手段に対して制御信号を出力する。

ここで本実施例のべき乗係数 $g 4 2 \sim g 4$ 1について具体例を述べておく。べき乗係数は $\{an\}$ について演算をする時も $\{bn\}$ について演算をする時も常に変化することはない。そして例えば $\{11\}$ 式から明らかなように $\{an\}$ $\{an\}$

以上が第1実施例である。

次に朝鮮型フィルターの一般式 (10) 式を更に一般化する場合について述べる。 (10) 式においてべき乗の係数 8 A に含まれる符号により分子 Enc と分母 Enm に整理すると符号+は分子に、

Bnmr) 同士を重みづけして加算し新しい分母 (Enm) としてその割算を取ることにより割算 型フィルターの出力 Enを得るようにすることもできる。これによりより一般化された割算型フィルターを構成することが可能である。今、 S 個の 割算型フィルターに番号 (1, 2… S) を割り当 てると各割算型フィルターの出力は (12) 式と 同様に次式のように表わされる。

$$E n r = \frac{E n c r}{E n m r} = \frac{p 2(r)}{p = p 1(r)} e_{n+p}$$

$$\frac{g \cdot p(r)}{g = g \cdot 1(r)} e_{n+g}$$

$$\frac{g \cdot 2(r)}{g \cdot g \cdot g \cdot g} e_{n+g}$$

r=1, $2\cdots 8$ (13)

(13) 式において各朝算型フィルターのべき 乗の係数 $g_{1p}(r)$ および $g_{2g}(r)$ (r=1, 2…, S) は正、 $p_1(r)$, $p_2(r)$ および $g_1(r)$, $g_2(r)$ は各々べ き乗係数 $g_{1p}(r)$ および $g_{2g}(r)$ が 0とならない pおよび g_1 の最小値及び最大値である。

(13) 式で表わされる複数の割算型フィルター により上記より一般化された割算型フィルターを 構成した場合にはその出力 En は次式で安わされる。

$$E n = \frac{E n c}{E n m} = \frac{\sum_{r=1}^{S} t_r \cdot Encv}{\sum_{r=1}^{S} u_r \cdot Enmr} \cdots (14)$$

(14) 式において { t r } { u r } は各々の 分子、分母に乗ぜられる重みづけ係数である。

尚、第1実施例は(14)式においてS=1, Tr=Ur=1とおいた場合に相当する。

しかしながら(12)式あるいは(14)式のような演算を行なう際に分母Enm⇒ 0 である場合にはフィルター出力Enが∞に発散してしまったり発散しなくとも分母Enmに含まれるノイズの影響を拡大してしまう危険性がある。このような危険性は分母Enmが 0 になった場合にも、 0 とならない付加項を分母Enmに加えることによって回避できる。

(15) 式は分母Enmにそのような付加項 α $\times Enc+\beta$ を加えた場合である。

のべき乗器23~(42~4+1) のみがレジスタ 22-(42-4+1)に格納される受光部出力(例 えばan+ 4) にべき乗演算を行ない乗算器24 にその結果を出力する。そして乗算器24の出力 が、(16)式に示した分子Encに相当する出 カAncとなって分子演算器26から出力される。 一方、第4図で説明したべき乗器23のうち、負 の符号を含む係数 (第1 実施例では~1 に設定さ れた タイ2, タィ1) を設定するところのべき乗器 (第 1 実施例では 2 3 - 1, 2 3 - (42-41+1)) のみが分母演算器27に散けられている。ただし 分母演算器 2 7 のべき乗器は上配負の符号を含む 係数の符号を正の符号に変換した係数(第1実施 例の-1を+1に変換した係数)を有している。 したがってこのべき乗器 23-1と23- (42 - f · +1)のみがそれぞれレジスタ22-1,22 ~(42~41+1)に格納される受光部出力(例 えば a n + 42, an+41) にべき 乗係数 (上述の 如く842、841の符号を正の符号に変換したも の)を乗じ、すなわちべき乗演算を行ない乗算器

 $E n'm = E n m + \alpha \times E n c + \beta \quad \cdots \quad (15)$

$$E n' = \frac{E n c}{E n' m} = \frac{E n c}{E n m + \alpha \times E n c + \beta}$$
 (1 6)

2.4にその結果を出力する。そして乗算器2.4の 出力が(16) 式に示した分母のEnmに相当す る出力Anmとなって分母演算器27から出力さ れる。このようにして分子演算器26及び分母演 算器27から出力が得られる。分子演算器26の 出力Ancは割算器31及び乗算器28に送出さ れる。割算器 3 1 に送出されるのは (1 6) 式の 分子を作るためである。 頻算器 2 8 は入力 A n c に定数 α を乗じて((16) 式の分母のうちα×Enc に相当するα×Ancを作るため) 加算器 3 0 に 出力する。加算器30は乗算器28の出力α× Anc及び分母演算器27の出力Anm及び定数 発生器 2 9 の出力 🗗 を加算し、出力 A'n m (= Anm+αAnc+β) を割算器31に出力する。 割算器31は、分子演算器26の出力Anc及び 加算器30の出力An′mを受け、(16) 式の E'nに相当する割鉾出力A'n (= Anc An'm)を焦点 検出演算手段25に送る。

次に光電変換部21から1つの新たな受光部出力が送られてくると、分子演算器26と分母演算

器27にそれぞれ設けられたレジスタ22-1~ 22-(42+41+1)にて、第1実施例と同様に 信号が1段ずつシフトされる。そして分子演算器 26にはA(n-)cが、分母演算器27には A (n-1) mがそれぞれ出力され、加算器 3 0 は A'(n-1) m (=A (n-1) m+ α ×A (n-1) c を出力する。以上のようにして受光部出力が分子 海算器26、分母演算器27の各スタック22に て1段シフトされるたびに割算器31からAn', An'-1, An'-2, … (これを { An' } と表わす) が順次出力される。またイムカトの受光部出力の 後にくもnlの受光部出力が各スタック22に順 次送られ、イロカトの場合と全く同じ演算が行な われ、割算器 3.1 から B n ' ($=\frac{B$ n $c}{B$ n 'm), B n ' - t $\left(=\frac{B(n-1)c}{B'(n-1)m}\right), B'n-2\left(=\frac{B(n-2)c}{B'(n-2)m}\right)$ … (これを { B'n } と表わす } が出力される。焦 点検出演算手段25は割算器31の出力{An'}, 【Bn′】を受け、第1実施例で説明したのと同様 に焦点検出演算を行なう。

乗算器28に送出される。乗算器28は入力Anc に定数αを乗じて加算器30に出力する。加算器 3 0 は 乗 算 器 2 8 の 出力 α × A n c 及 び 定 数 発 生 器29の出力を加算し、創算器32に演算結果α ×Anc+ ダを出力する。一方分母演算器27の 出力Anmは割算器32及び加算器33に出力さ れる。 割算器 3 2 は加算器 3 0 の出力 α×Anc + & と分母演算器 2 7 の出力 A n m を受けて出力 (α×Anc+β) /Anmを加算器33に出力 する。加算器 3 3 は割算器 3 2 の出力 (α×Anc + β) / Anm 及び分母演算器 2 7 の出力 Anm を受けて(17) 式のE"nmに相当する出力A"nm (=Anm+(α×Anc+β) /Anm) を割算器31 に出力する。割算器31は分子演算器26の出力 Anc及び加算器 3 3 の出力 A *n m を受けて (17) 式のE"nに相当する出力An" (=Anc/An"m) を焦点検出装置25に出力する。

次に光電変換部21から1つの新たな受光部出力が送られてくると第1及び第2実施例と同様にスタック22にて信号が1段ずつシフトし、分子

以上が第2実施例である。

(16) 式において分母部の付加項 $\alpha \times Enc$ + β が、Enm が 0 に近い場合にだけ有効になる ように付加項 $\alpha \times Enc+\beta$ をEnm で割ったもの が (17) 式である。

$$E''n = \frac{E n c}{E n ''m} = \frac{E n c}{E n m + \frac{\alpha \times E n c + \beta}{E n m}} \cdots (17)$$

(17) 式においてEnm→0にすると付加項
α×Enc+β/Enm→∞となり従ってE*n=
Enc/E*nm→0に収束する。

第5図(4)は(17)式を適用した第3実施例であり、第5図(4)に示した第2実施例とは、分母演算器27の出力に加える付加項部分が異なる。尚、第5図(4)と同一付号のものは同じ動作をする。

以下付加項部分の構成と動作を脱明する。第2 実施例と同様に分子演算器26及び分母演算器27 の各スタック22のレジスタ22 - (A2-A+1) に受光部出力an+Aが格納されたとする。すると、 分子演算器26の出力Ancは割算器31および

演算器 2 6 には A (n-1) c が、分母演算器 2 7 にはA(n-1) mがそれぞれ出力され、加算器 3 0 は α×A (n-1) c+β, 劇算器 3 2 は $\alpha \times A (n-1) c+\beta$ をそれぞれ出力する。そして A(n-1)m加算器 3 3 は A " (n-1) m (=A (n-1) m+ $\frac{\alpha \times A (n-1) c+\beta}{A (n-1) m}$) を出力し、割算器 3 1 は A "n-i (= A (n-i) c A " (n-i) m) を出力する。こうしてスタック22にて信号が1 段シフトされるたびに、割算器31からA'n, A"n-1, A"n-2, … (これを { A"n } と 表わす) が順次出力され、またその後、続いてB $f_{\Pi}(=rac{Bnc}{Bf_{\Pi\Pi}})$ $B''n-1 \left(=\frac{B'(n-1)c}{B''(n-1)m}\right), B''n-2\left(=\frac{B'(n-2)c}{B'''(n-2)m}\right)$ ···(これを{B″n }と表わす)が順次出力される。 焦点検出手段25は割算器31の出力 { An"}, 【B″n 】を受け第1実施例と同様に焦点検出演算 を行なう。

以上が第3実施例である。

(16) 式、(17) 式において定数α, βは 割算型フィルターの出力範囲を考慮して決められる。

例えば(16)式においてEnm=0とすると

特開昭60-189721(9)

割算型フィルターの出力 E'n は、分子 En C の最大値を 1 に規格化すると、 0 < E'n < $\frac{1}{\alpha+\beta}$ の範囲となるから、 $\frac{1}{\alpha+\beta}$ が実際に回路やプログラムで割算型フィルターを構成した時の出力の最大値を越えないように α , β を選ぶことになる。

(1.6) 式、(1.7) 式において分子部分Enc に同様な付加項 $r \times Enc + \delta$ あるいは $(r \times Enc + \delta)$ /Enmを加えてもかなわない。すなわち $(1.8) \sim (2.1)$ 式のようにしてもよい。

$$E'''n = \frac{E'nc}{E'nm} = \frac{Enc+r \times Enc+\delta}{Enm+\alpha \times Enc+\beta} \cdots (18)$$

$$E''''n = \frac{E'nc}{E'nm} = \frac{Enc+r \times Enc+\delta}{Enm+\frac{\alpha \times Enc+\beta}{Enm}} \cdots (19)$$

$$E''''n = \frac{E''nc}{E'nm} = \frac{Enc + \frac{r \times Enc + \delta}{Enm}}{Enm + \alpha \times Enc + \beta} \cdots (20)$$

$$E'''''_n = \frac{E'' n c}{E'' n m} = \frac{E a c + \frac{r \times E n c + \delta}{E n m}}{E n m + \frac{\alpha \times E n c + \beta}{E n m}} \cdots (21)$$

ここでァ, Bは定数である。具体的に例は示さ

Enm=
$$\sum_{r=1}^{S} \{Ur \times \frac{g \cdot z(r)}{g = g \cdot 1(r)} e_{n+g}^{g \cdot z \cdot g(r)} \cdots (24) \}$$

・ここでenはイメージセンサの出力(an)または(4n)、8、tr,urは任意の定数、81p(r)及び 9 2 p(r)はべき乗係数、p1(r)及び p2(r)、g1(r)及び g2 p(r) なのとならない最小値及び最大値である。

そして第 1 ~第 7 実施例は(2 2)~(2 4) 式の α , β , r, δ , X nm, X'nm, t r, u r, S を次に示す表 1 の如く敗定したものである。 ないが、 (1 8) 式により 構成されるものを第4 実施例、 (1 9) 式により 構成されるものを第5 実施例、 (2 0) 式により 構成されるものを第6 実施例、 (2 1) 式により 構成されるものを第7 実施例と称す。

そして(1 6)~(2 1)式の $En'\sim En'''''$ をそれぞれEnとおけば一般式として((22))式を得る。

$$E_{n} = \frac{E_{n} c + \frac{r \times E_{n} c + \delta}{X_{n} m}}{E_{n} m + \frac{\alpha \times E_{n} c + \beta}{X_{n} m}} \qquad \dots (22)$$

ここでα, β, r, δは任意の定数, Xnm及 びX'nmはそれぞれEnmあるいは任意の定数で ある。

また (22)式のEnc, Enmは (13) 式及び (14) 式より (23) 式及び (24) 式のようになる。

$$E n c = \sum_{r=1}^{S} \left\{ t r \times \frac{p z(r)}{\prod} e n + p \right\} \cdots (23)$$

表 1

	α	β	r	8	Xnm	X 'nm	tr	ur	ន
第1実施例	0	0	0	0	_		1	1	1
第2実施例	任意	任意	0	0	_	1	1	1	1
第3実施例	任意	任意	0	0	_	Enm.	1	1	. 1
第4実施例	任意.	任意	红意	任意	1	1	任意	迁意	任意
第5実施例	任意	任意	红度	任意	1	Enm	任意	迁渡	任意
第6実施例	任意.	任意	ŒŒ.	任意	Enm	1	任意	伍意	任意
第7実施例	任意	任意	任意	任意	Enm	Enm	任意	任意	低意

/表1において、任意 "とは任意の定数を意味、 し、「−」はいかなる値でもよいことを意味 する。 本発明におけるフィルタリング手段は、受光部 出力列(an)(もn)に対して、該出力列に対応した順序をもつべき乗係数の組でべき乗演算を 行なった後、各受光部出力のべき乗演算結果を全て乗奪するものである。

は、べき乗係数 $g_{1p(r)}$ が「0, 0, \cdots 2, \cdots 0, 0」、べき乗係数 $g_{2g(r)}$ が「1, 0 \cdots 0, \cdots 0, \cdots 0, \cdots 1」であり、係数の符号を考慮して両者を上述の如く重ね合わせ、一組のべき乗係数列と考えれば「-1, 0, \cdots 2, \cdots 0, -1」となり「2」を中心にして係数値が対称となっている。

本発明では、上述の如く 0 でないべき乗係数が 3 個以上なければならない、べき乗係数の値の和がほぼ 0 でなければならない、べき乗係数の値が 対称的に構成されていなければならない等の条件が必要であるが、必ずしも(2 2)~(2 4)式を満足しないものであってもよい。

又第4図及び第5図の実施例において創算型フィルターを構成する分子演算器、分母演算器、加算器、乗算器、割算器は回路で構成してもよいし、

はほぼ一致することを要する。 すなわち第 1 実施 例では g_1 p(r)の値の和は 2 、 g_2 g(r) の値の和は 1 + 1=2 となっで一致する。そしてべき乗係数の + 、一の符号を考慮すると g_2 g(r)の値の和は (-1) + (-1)=(-2) となり、これと g_1 p(r)の値の和との合計は 0 となっている。

さらに本発明において、受光部出力列 $\{an\}$ $\{bn\}$ に対応した順序で上記べき乗係数を整理して並べた場合、各々のべき乗係数の値はその並び方向のある位置に対して対称に構成される必要がある。これを上記(23)(24)式を用いて例示すれば、「をある値に固定した時に、べき乗係数 $\{bn\}$ $\{bn\}$

・マイクロコンピュータ内のプログラムで構成して も良い。

特に後者の場合には、第4図及び第5図の乗算器加算器の定数α、βの設定値を、イメージセンサ出力 { α n } { 4 n } の平均値、最大値、最小値等の特性によって切り換えることが容易となる。

(発明の効果)

以上のように本発明によれば従来無点検出に誤差を生じたり焦点検出不能であった、ケラレた被写体像に対しても割算型フィルターにより正確な焦点検出が可能となるので、従来ケラレが生ずるために使用不可であった交換レンズが使用可能となる利点があるとともに、交換レンズの下値によって焦点検出光学系を切り換える必になるといった点検出数置の構成が簡単で、安価における制算型フィルターはカメラ等の焦点検出装置以外にも、一般的に乗算型のノイズを含む信号から乗算型のノイズの影響を除去する手段としても応用可能である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は焦点検出光学系の一例を示す観略図、 第2図はケラレの発生の説明図、第3図はケラレ の被写体像に与える影響の説明図、第4図は、本 発明による焦点検出装置の第1実施例を示すプロ ック図、第5 a図: 本発明による焦点検出装置の第 2 実施例を示すプロック図、第5 4 図は本発明に よる焦点検出装置の第3実施例を示すプロック図 である。

(主要部分の符号の説明)

21…光電変換部

22…スタック

23…べき乗器

24、28…乘算器

25…焦点検出演算手段 26…分子遊算器

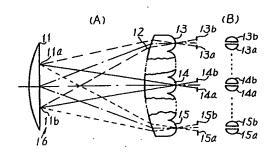
27…分母演算器

29…定数発生器

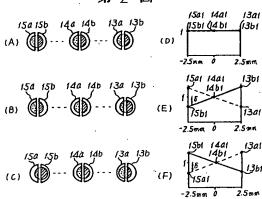
30、33…加 算器 31、32…割 算器

日本光学工築株式会社 代理人

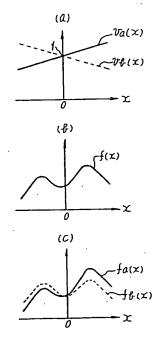
第 1 図



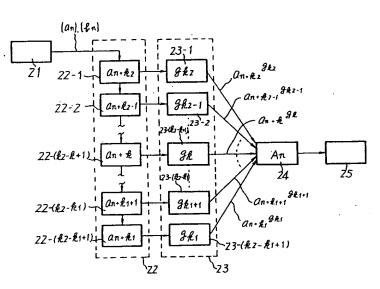
第 2 図



第3図



第 4 図



第 5 図

